(citation 3)

Japanese Patent Laid-Open Publication No. H6-309,437

Publication Date: November 4, 1994

Application No. H5-214,569 filed August 30, 1993

Inventor: Ritsuko TATEMATSU, et al.

Applicant: FUJITSU LTD

Title of the Invention: Pattern Inspection Device

(Claim 1)

A pattern inspection device comprising signal generating means (3) for generating a binarized image signal from a character pattern composed of a plurality of characters and/or graphics according to density of the character pattern, and labeling means (4) for assigning each region in the character pattern with a unique label value based on the binarized image signal, the pattern inspection device characterized by further comprising:

area calculating means (7) for calculating an area of the region indicated by the label; standard position calculating means (5) for calculating a relative relationship in position among regions of a standard character pattern, based on a first label value assigned to each of the regions of the standard character pattern composed of a plurality of characters and/or graphics by said signal generating means (3) and said labeling means (4);

existence area calculating means (6) for calculating, for each of the regions of the standard character pattern, an existence area of each of the regions of an inspected character pattern corresponding to the region of the standard character pattern, based on a second label value assigned to each of the regions of the inspected character pattern composed of a plurality of characters and/or graphic symbols; and

inspecting means (8) for inspecting a pattern quality of the inspected character pattern by calculating, from the area of each region of the inspected character pattern calculated by said area calculating means (7) based on the second label value and the existence area of the region calculated by said existence area calculating means (6), the total sum of the areas of the regions of the inspected character pattern corresponding to the regions of the standard character pattern, and by comparing and collating the calculated total sum with the area of corresponding regions of the standard character pattern calculated by said area calculating means (7) based on said first label value.

(Abridgment of the description)

With reference to Fig. 1, a character pattern 2 is scanned by a signal generating means 3 such as an ITV camera to produce an image of the character pattern, which includes a plurality of characters or graphic symbols. Pixels in the image are each assigned with a unique label as shown in Fig. 16, by labeling means 4. Likewise, a standard character pattern 1 is also scanned by the signal generating means 3 and labeled by the labeling means 4. A standard position calculator 5 calculates a relationship between the characters or graphic symbols in the scanned standard character pattern 1. Based on the relationship, an existence

area calculator 6 calculates expected positions of the characters or graphics in the scanned character pattern 2. Based on the expected positions of the characters or graphics, an area calculator 7 calculates an area of each of the regions having the same label in the scanned character pattern 2. Then, inspecting means 8 compares the calculated area of each region in the scanned character pattern 2 with the area of the corresponding region in the standard character pattern 1. If a difference between them exceeds a predetermined value, the inspecting means 8 determines that the character pattern 2 has not been successfully printed.

(paragraph 0050)

[0050] On the other hand, a binary image signal $V_3(S)$ obtained from a modeled standard character pattern is supplied to a labeling section 27, and a labeled image L(S) of the inspected character pattern is generated in accordance with a conventional labeling technique. In this way, a unique label value (second label value) is assigned to each of successive regions of the inspected character pattern which has been corrected for printing deficiency.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-309437

(43)公開日 平成6年(1994)11月4日

(51)Int.CL* G 0 6 F 15/62 15/70 H 0 1 L 21/027	識別記号 410 A 330 N		FΙ	技術表示籍所
# G 0 1 N 21/88	3	8304-2 J 7352-4M	HOIL	21/30 301 V 未請求 請求項の数6 OL (全 16 頁)
			-T- 191818.20	W8834 8834-264-267 0 O.1 (% 10 kg)
(21)出顯番号	特顯平5-214569		(71)出鞭人	000005223
***** 100*****	27 6 - Audieus 2 6	f hu		富士通株式会社
(22)出類日	平成5年(1993)8月	130 Fl	(72)発明者	神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 立松 律子
(31)優先權主張番号	特類平5-38685		(12/76/7143	2012年 年 2 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
(32)優先日	平 5 (1993) 2 月26日	1		富士通株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)		(72)発明者	塩原 守人
				神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
			(74)代理人	并理士 伊東 忠彦
			(74)代理人	富土通株式会社内

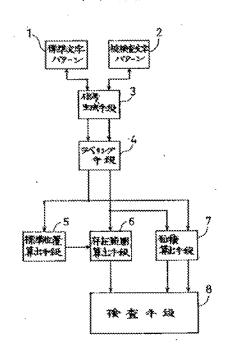
(54)【発明の名称】 バターン検査装置

(57) 【變約】

【目的】 複数の文字及び/又は図形からなる印字パターンのパターン検査装置に関し、切れのある印字パターンやどのような向きの印字パターンでも自動的に検査する。

【構成】 検査手段8は、面積算出手段7により算出された被検査文字パターンの各領域の面積と、存在範囲算出手段6により算出されたそれぞれの存在範囲とから、これら存在範囲内の被検査文字パターンの各領域の面積の総和をそれぞれ算出するとともに、総和を第1のラベル値に基づいて面積算出手段7により算出された標準文字パターンの対応する各領域の面積とそれぞれ比較照合することで被検査文字パターンのパターンの良否を検査する。

本範疇の原理図



Ł

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の文字及び/又は図形からなる文字 パターンから該文字パターンの濃淡に応じた二値化画像 信号を生成する信号生成手段(3)と、

該二値化顕像信号に基づいて該文字パターンの各領域に 固有のラベル鎖を付与するラベリング手段(4)とを具 備したパターン検査装置において、

該ラベル値で示される領域の面積を算出する面積算出手 段(7)と、

前記信号生成手段(3)乃至前記ラベリング手段(4) によって標準文字パターンの複数の文字及び/又は図形 の各領域に付与された第1のラベル値より、該標準文字 パターンの該各領域相互の相対的な位置関係を算出する 標準位置算出手段(5)と、

該各領域相互の相対的な位置関係と、前記信号生成手段 (3) 乃至前記ラベリング手段(4) によって被検査文 字パターンの複数の文字/及び又は図形の各領域に付与 された第2のラベル値とに基づいて、該被検査文字パタ ーンの該各領域のうち前記標準文字パターンの一領域に 対応する領域の存在範囲を、前記標準文字パターンの各 20 領域について算出する存在範囲算出手段(6)と、

該第2のラベル値に基づいて前記面積算出手段(7)により算出された該被検査文字バターンの各領域の面積と該存在範囲算出手段(6)により算出された該存在範囲とから、前記標準文字パターンの一領域に対応する該被検査文字パターンの各領域の面積の総和を算出するとともに、該総和を前記第1のラベル値に基づいて前記面積算出手段(7)により算出された前記標準文字パターンの対応する領域の面積とそれぞれ比較損合して該被検査文字パターンのパターンの良否を検査する検査手段

(8)とを具備したことを特徴とするバターン検査装 置。

【請求項2】 前記存在範囲算出手段(6)は、前記被 核査文字パターンの複数の文字及び/又は図形の各領域 のうち前記標準文字パターンの対応する領域と面積が等 しい2領域の位置を算出し、該2領域の位置に基づい て、前記標準文字パターンの一領域に対応する前記被検 査文字パターンの各領域の存在範囲を算出することを特 徴とする請求項1記載のパターン検査装置。

【請求項3】 前記被検査文字パターンから前記信号生成手段(3)により生成された二値化画像信号に所定の演算を行って前記被検査文字パターンの所定距離内にある各領域には前記ラベリング手段(28)によって同一のラベル値が付与されるように補正した補正二値化画像信号を生成し、該補正二値化画像信号を前記ラベリング手段(28)に付与するラベル補正手段(26)を具備したことを特徴とする請求項1又は請求項2記載のパターン検査装置。

パターンの各領域の面積を所定の順序で、かつ前記標準 文字パターンの対応する領域の面積を越える直前まで加 算して、前記標準文字パターンの一領域に対応する該被

検査文字パターンの各領域の面積の総和を算出すること を特徴とする請求項1又は請求項2又は請求項3記載の

バターン検査装置。

【請求項5】 前記検査手段(8)は前記存在範囲内の第2のラベル値に基づいて算出された前記被検査文字バターンの各領域の面積を、前記接検査文字バターンの文字の並び方向に沿って順次加算することを特徴とする請求項4記載のバターン検査装置。

【請求項6】 前記検査手段(8)は前記存在範囲内の第2のラベル値に基づいて算出された前記被検査文字バターンの各領域の面積を、前記各領域の重心と前記存在範囲の重心との距離が小さい傾に加算することを特徴とする請求項4記載のパターン検査装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はパターン検査装置に係 り、特にパターンマッチングにより被検査文字パターン の良否を検査するパターン検査装置に関する。

【0002】複数の文字及び図形、または複数の文字又は図形からなる文字パターンを手本となる標準文字パターンと比較照合することで文字パターンの良否を検査する、いわゆるパターンマッチングによるパターン検査装置は、たとえば半導体装置などの種々様々な工業製品に付与される製品コード等の印字の良否判定に利用されている。

【0003】しかしながら近年、これらの工業製品は品 種が膨大な数に増大しており、またパッケージ等は標準 化された何一の外観形状のものが数品種にわたって使用 されるので、品種を識別するための製品コード等の印字 品質は高品質のものが要望されている。そこで、これら の印字の良否判定を自動的に、より正確に行なうパター ン検査装置への要求が高まっている。

[0004]

【従来の技術】パターンマッチングにより文字パターンの検査を行なうパターン検査装置には、大別して2つの方式のものが従来から知られている。なお、ここで文字パターンとは、複数の文字及び図形、または複数の文字又は図形からなるものであって、たとえば文字列、商標などの簡単な図形、または文字列と商標などの簡単な図形からなる。

【0005】パターン検査装置の一方式は、いわゆるラ ベリングの技法を用いたものである、図6は、このラベ リングの技法を説明する図である。

【0006】すなわち、半導体装置等に印字された文字 パターンをITV(Industrial TV)カメラで擬像して 得た画像信号を二値化して、画像信号の各画素の値(以 下 画素値と記す)から 摩擦画素の画素値が等しい場

合には同一のラベル値を、異なる場合には別のラベル値 を付与する。

【0007】この結果、たとえば文字「A」、「B」、及び「C」からなる文字列に対しては、図16のとおり文字「A」には2、文字「B」には4、文字「C」には7、背景の部分には1、文字「A」の間の背景の部分には3、文字「B」の間の背景の部分には5と6なるラベル値が付与される。

【0008】このようにして、被検査文字パターンと正しく印字された手本となる標準文字パターンに対してラベリングを行い、同一のラベル値を有する領域の面積を両文字パターンについてそれぞれ算出する。そして、標準文字パターンの一領域の面積とこれに対応する被検査文字パターンの一領域の面積とを比較照合し、その差が所定範囲を越えた場合に被検査文字パターンを印字不良と判定する。

【0009】また、バターン検査装置の他の方式は、いわゆるテンプレートマッチングの技法を用いたものである。これは、標準文字パターンのパターンを画像として表現し、この画像のパターンをテンプレートとして被検査文字パターンの画像を走査し、被検査文字パターンの画像と標準文字パターンの画像のパターンの類似度を調べることによって被検査文字パターンの位置を求める方法である。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前者のバターン検査装置では、被検査文字パターンの文字の連続すべき領域が印字のかすれ等で切れていた場合には、本来は一つの領域に異なる2つ以上のラベル値が付与されることになる。よって、各領域の面積の比較照合を標準文字パターンの各領域と正しく対応させて行なうことができないため、印字の良否判定ができないという問題がある。

【0011】また、後者のパターン検査装置では、印字された工業製品が生産ラインのコンペア等で搬送されるうちに所定の位置、向きと異なった際に、被検査文字パターンが平行にずれて移動した場合はその位置を決定できるが、回転して移動した場合にはその位置を決定できないため、印字の良否判定ができないという問題がある。

【0012】そこで本発明は、文字がある程度切れていても、またその向きにかかわらず、文字パターンのバターンの良否判定を行えるパターン検査装置を提供することを目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明では、上記の問題 を解決するために図1の原理図のとおり構成した。

【0014】すなわち、複数の文字及び/又は図形から 文字パターンの一文字に対応すなる文字パターンをから文字パターンの激淡に応じた二 され、これに基づいて標準文写 値化画像信号を生成する信号生成手段3と、二値化画像 50 ターンの比較照合が行われる。

4

信号に基づいて文字パターンの各領域に固有のラベル値 を付与するラベリング手段4と、ラベル値で示される額 域の面積を算出する面積算出手段7と、上記信号生成手 段3乃至上記ラベリング手段4によって標準文字バター ンの複数の文字及び/又は圏形の各領域に付与された第 上のラベル値より、標準文字パターンの各領域相互の相 対的な位置関係を算出する標準位置算出手段もと、この 各領域相互の相対的な位置関係と、上記信号生成手段3 **乃至上記ラベリング手段 4 によって被検査文字パターン** の複数の文字/及び又は図形の各額域に付与された第2 のラベル値とに基づいて、被検査文字パターンの各領域 のうち標準文字パターンの一領域に対応する領域の存在 範囲を、標準文字パターンの各領域について算出する存 在範囲算出手段6と、第2のラベル値に基づいて上記面 **積算出手段7により算出された被検査文字パターンの各** 領域の面積と存在範囲算出手段6により算出された存在 範囲とから、標準文字パターンの一領域に対応する被検 査文字パターンの各額域の面積の総和を算出するととも に、総和を上記第1のラベル値に基づいて上記面積算出 **手段7により算出された標準文字パターンの対応する領** 域の面積とそれぞれ比較照合して被検査文字パターンの パターンの良否を検査する検査手段8とにより構成し 120

[0015]

【作用】上記構成の本発明によれば、標準位置算出手段 5は標準文字パターンの複数の文字及び/又は図形の各 領域に固有に付与された第1のラベル値よりそれらの各 領域相互の相対的な位置関係を算出し、また、存在範囲 算出手段6はこの相対的な位置関係と被検査文字パター ンの複数の文字及び/又は圏形の各領域に付与された第 2のラベル値とに基づいてこれらの各領域のうち標準文 字パターンの一領域に対応する領域の存在範囲を標準文 字パターンの各領域について算出し、さらに、面積算出 手段ではラベル値で示される領域の面積を算出するが、 検査手段8は、第2のラベル値に基づいて算出された被 検査文字パターンの各領域の面積と、存在範囲算出手段 6により算出されたそれぞれの存在範囲とから、標準文 字パターンの一領域に対応する被検査文字パターンの各 領域の面積の総和をそれぞれ算出するとともに、この総 和を第1のラベル値に基づいて算出された標準文字パタ ーンの対応する各領域の面積とそれぞれ比較照合して被 検査文字パターンのパターンの良否を検査する。

【0016】したがって、各文字パターンがたとえば複数の文字からなる文字例であり、かつ、各文字はアルファベットなどのように一額域からなるものとすると、標準文字パターンの各文字相互の相対的な位置関係に基づいて、被検査文字パターンの各文字の各額域の存在範囲が算出され、これに基づいて標準文字パターンと被検査文字パターンの比較限金が行われる。

【0017】すなわち、標準文字パターンの一文字に対 応する領域の存在範囲内の各領域の面積の総和が算出さ れ、標準文字パターン1の一文字に対応する被検査文字 パターン2の一文字分の領域がたとえば印字不良などに よって複数の領域に切れ切れになっている場合でも、被 検査文字パターン2の一文字分の存在範囲内の切れ切れ になった各領域の総和に基づいて面積が比較照合される よう作用する。

[0018]

【実施例】図2は本発明の一実施例の全体構成図であ る。同図は光学式文字読取り装置(Optical Character R eader;OCR)の構成を概略的に示しており、ITVカ メラ13と画像入力部14とで上記の信号生成手段を構 成している。以下、図面を参照して本発明の一実施例に ついて説明する。

【0019】たとえば、正場の生産ラインにおいて圏に 表れないベルトコンベアにより搬送される工業製品11 には、製品コード、商標などの図形を含む文字パターン 12が印字されている。そして、検査工程でたとえばC どのITVカメラ13でこの文字パターン12を撮像し て得た画像信号 Va が画像入力部14に入力される。

【0020】この画像信号 Va は文字パターン12の激 淡に応じてレベルが変化するアナログ画像信号であり、 標準顕像入力部20においてディジタル顕像信号 Vdと されてフレームメモリ16に格納されるとともに、本発 明装置の要部である検査部15へ供給されて種々の処理 を施される。

【0021】検査部15において処理された信号Vp は いったんフレームメモリ16に格納され、検査部15 は、この信号Vp とディジタル顕像信号Vd を逐次読み 出して、以下に詳述するとおり文字パターンの検査を行 なう。

【0022】図3は図2の要部を具体的に示すプロック 図である。画像入力部14は、標準画像入力部20、被 検査顕像入力部21、ノイズ除去部22及び23、二値 化器24及び25により機成されている。

【0023】文字等の切れやかすれ、印字部分のむらな どがなく鮮明で、手本とされる文字パターン(以下、標 準文字パターンと記す)が印字された工業製品を用意 し、これを撮像して得られた画像信号 Va(S)は、標準調 像入力部20においてアナログディジタル変換されてデ ィジタル画像信号Vd(S)とされる。

【0024】このとき、たとえば図4に示すような、文 字「A」、「B」、「C」、「D」が縦方向に手鳥状に 配置された文字列をITVカメラ(13)で撮像して得 た画像信号Va(5)は、各文字に対して文字「A」、

「B」、「C」、「D」の顧序でラベリングされるよう にするために、圏中矢印で示す方向に入力される。この 入力方向は、被検査画像入力部21も同様である。

【0025】また、以除の処理はすべてディジタル的に 行われるので、ディジタル画像信号を単に画像信号と略

【0026】画像信号Vd(5)は。周知のメディアンフィ ルタを有してなるノイズ除去部22において、たとえば 3 (画素) ×3 (画素) の大きさのマスクで走査され、 マスク内の画素値の中間にある値がマスク中央の値にさ れることでノイズを除去される。

【0027】 ノイズを除去された顕像信号 Vd(S)'は、 10 つづく二値化部24において、照明による印字面の照度 などの文字パターンの撮像条件に応じて最適の二値化を 行なうために適当な関値に基づき二値化され、二値化画 像信号 V2(5)とされる。このときの関値は固定された値 であってもよいが、たとえば良く知られた動的閾値法に よれば、以下のアルゴリズムにしたがって最適値が定め られる。

【0028】まず、画像信号Vd(5)'の各画素値に対し てその値を持つ画素数を数え、全画素数で正規化した激 度ヒストグラムを作成する。つづいて、この濃度ヒトス CD(Charge Coupled Device:電荷結合素子)カメラな 20 グラムから次式より全部の調素値の平均μと、分散のと を算出する。

> 【0029】すなわち、各画素値の度数をHIST(k)とす ると平均 μは、

[0030]

【数1】で与えられる。

【0031】そして、次式で表される分散の2(k)を最大 にする関値k (O~max)を求める。

[0032]

【数2】衝像信号Vd(S)'は、このようにして求めた關 30 値とに基づき標準文字パターンの濃淡に応じて1、また は0に二値化され、二値化画像信号V2(S)が生成され る。なお、この値は1、Oに限らず、16進表示のFF (16), 00(16)でも構わない。

【0033】また、週画像入力部20及び21、両ノイ ズ除去部22及び23、さらに両二値化部24及び25 はそれぞれ同一構成とされており、検査対象の工業製品 に印字された文字パターン(以下、被検査文字パターン と記す)を撮像して得られた画像信号Va(T)に対して は、被検査画像入力部23、ノイズ除去部23、及び二 - 値化部25において上記と同様の処理が行われ、二値化 画像信号 V2 (T) が生成される。

【0034】したがって、画像信号Va(5)とVa(T)に対 して、1組の画像入力部とノイズ除去部と二値化部とで 処理するよう構成しても構わない。

【0035】両二値化画像信号V2(S)及びV2(T)は、そ れぞれ図3には表れないフレームメモリ(16)に終納 されるとともに、二値化画像信号 V2(5)はラベリング部 27へ、二値化画像信号 V2 (T) はラベル補正手段である 拡張収縮部26へと供給される。

50 【0036】すなわち、これらの拡張収縮部26、ラベ

リング部27及び28、特徴抽出部29、さらにあては め部30によって図2の検査部(15)を構成してい る。なお、ラベリング部27及び28は上記ラベリング 手段、特徴抽出部29は上記標準位置算出手段であり、 上記存在範囲算出手段、上記面積算出手段、及び検査手 段はあてはめ部30に含まれる構成である。

【0037】ところで、拡張収縮部26は検査対象の被検査文字パターンを撮像して得られた二値化画像信号V2(T)に対して以下のとおりの演算を行ない、印字の切れなどが判読可能な程度に二値化画像信号V2(T)を補正する。

【0038】次に示す図5(A)~(C)は拡張収縮部26での処理を説明する図であり、図5(A)から図5(B)で拡張処理を、図5(B)から図5(C)で収縮処理を説明する。図5では、説明を簡単にするために、二値化画像信号V2(T)を7(画素)×9(画素)からなる信号として示している。

【0039】たとえば同圏(A)は、印字切れのある図形を撮像して得られた…値化画像信号V₂(T)の値をバターン的に表したもので、白い背景の部分の画素値は0、斜線部分の画素値は1とされている。

【0040】まず拡張処理について説明すると、拡張収縮第26に入力される二額化酶像循号V2(T)(図5

(A))の各商素値に対し、次式の演算を行って二値化画 像信号EXz を生成する。

[0041]

【数3】ただし、mは $1 \le m \le 7$ なる整数、n は $1 \le n \le 9$ なる整数であり、(m, n) は図中左上隅を原点とし、横方向を x 軸、縦方向を y 軸とする座標値である。【0 0 4 2】すなわち、式(5) において、f(m, n) は被検査文字パターンの二値化画像信号 $V_2(T)$ の各画素値、 $g_{EX}(m, n)$ は拡張処理された二値化画像信号 E_{X2} の各画素値を表わす。また、4 近傍とは、磨標 (m, n) に対して上下左右に隣接する座標 (m+1, n), (m-1, n), (m, n+1), (m, n-1) の 4 画素の画素値を意味している。

【0043】このように拡張処理を行った結果、図5 (A)の二値化酶像信号 V2(T)から図5(B)の二値化 画像信号 EX2 が得られる。図5(B)中、梨地の部分は式(5)の処理によって新たに調素値を1とされた部分を表し、印字切れのあった部分が新たに1とされる。 【0044】つづいて、二値化顕像信号 EX2の各画素値に対し、次式の演算を行って二値化顕像信号 COM2

[0045]

を生成して収縮処理を行なう。

【数4】式(6)において、grow (m, n)は取締処理 された二値化画像信号COM2の各画素値を表す。式 (6)に基づいて収縮処理された二値化画像信号COM2 は同図(C)に示すとおりとなり、先の拡張処理で新た に1とされた部分の画素値の一部は0とされる。しか 8

し、座標(2,6),(4,4),(4,5),(5,4),(5,5),(5,6)の画素値は1のままとされる。 【0046】したがって、当初の印字切れ部分のうち囲素値が1とされる部分があるために印字切れが補正され、切れのない関形として判続される。

【0047】また、次式

[0048]

【数5】に基づいて、座標(m,n)に対し上下左右、 及び斜め4方向に隣接する全部で8両素の囲素値に基づ いて同様に拡張収縮処理することも考えられる。このよ うな拡張収縮処理により、一方向に連続する最高2両素 までの印字切れを補正することが可能である。

【0049】このように補正された二値化画像信号CO Mz はラベリング部28へ供給され、従来と同様のラベ リング技法によって被検査文字パターンのラベル画像し (f)が生成される。よって、上記のように印字切れを補 正された被検査文字パターンの連続する各領域に、それ ぞれ関有のラベル値(第2のラベル値)が付与される。

【0050】一方、手本の標準文字パターンから得られ た二値化画像信号V2(5)は、ラベリング部27へ供給され、従来と同様のラベリング技法によってラベル画像L (5)が生成される。これにより、文字等の切れやかすれ、印字部分のむらなどがなく鮮明に印字された標準文字パターンの各領域に、それぞれ固有のラベル値(第1のラベル値)が付与される。

【0051】これらの各文字パターンの各領域、すなわち、一つのラベル値が付与されており、連続する一領域をラベル領域と記す。

【0052】そして、この標準文字パターンの各ラベル 領域のラベル値より、特徴抽出部29において標準文字 パターンの各ラベル領域相互の相対的な位置関係などの 特徴が抽出される。また、あてはめ部30では、この相 対的な位置関係と被検査文字パターンの各ラベル領域の ラベル値をもとに、被検査文字パターンの各ラベル領域 のパターンが標準文字パターンの対応するラベル領域の パターンと比較照合され、その良否が検査される。

【0053】ところで、英文のアルファベットは一文字が一つのラベル領域で構成されるが、和文の文字などでは一文字が二つ以上のラベル領域からなるものがある。たとえば、平仮名の「あ」は一つのラベル領域からなるが、平仮名の「い」は二つのラベル領域、平仮名の「に」は三つのラベル領域がらなる。また、漢字ではさらに多くのラベル領域で一文字が構成されるものもあり、さらに海標などの図形では、一つのパターンが多くのラベル領域で構成される場合がある。

【0054】そこで、特徴抽出部29では、標準文字パターン中の各文字、またはパターンのこれら各ラベル領域同士の相対的な位置関係を、4つのパラメータとして抽出する。以下、標準文字パターンが文字「A」、

「Bj,「Cj,「Djで構成される場合について、図

6に基づいて説明する。

【0055】まず、図6(A)に示す各文字「A」、「B」、「C」、「D」の重心GA、GB、GC、GBをれぞれの座標(XA、YA)、(XB、YB)、(XC、YC)、(XB、YB)を算出する。これらの重心座標は、各文字固有のラベル値に対応する画素の座標値の平均値として求められる。なお、一文字、または一つのバターンが複数のラベル領域で構成される場合には各ラベル領域の重心座標を算出し、この重心座標に基づいて以下と同様の処理を行なう。

【0056】つづいて、重心座標の $x_8 \sim x_0$ の値の平均値 X_8 と、 $y_8 \sim y_0$ の値の平均値 Y_8 とを算出し、各文字重心全体での重心 P_8 (X_8, Y_8) の位置を求める。ここでは、重心 P_8 をパターン重心と称する。

【9057】次に、xx ~xo 、yx ~yo 、Xs 、及びYs の値から、パターン重心Psと各文字重心Gx , Gs , Gc , Go との距離dx , ds , dc , do を疑出する。さらに、パターン重心Ps を通る x 軸に平行な線を基準として、各重心Gx , Gs , Gc , Go とパターン重心Ps を結ぶ線の角度 θx , θs , θc , θoを算出する。

【0058】標準文字パターンの各文字の絶対的な位置 は各座標値で定められ、検査対象の手本となる各文字の 相対的な位置関係は、これらの距離 da ~ du と角度 θ a ~ θu で定められる。

【0059】また、特徴抽出部29では、図6(B)に 斜線部で示す標準文字パターンの各文字「A」。

「B」、「C」、「D」の面積Sss~Sョsと、破線で示すそれぞれの存在範囲Rss~Rョsを算出する。この面積は各ラベル値を有する画素の画素数から求められ、存在範囲は、各文字重心の座標と各文字のラベル値を有する画素のうち文字重心から最も違い位置にある画素の座標から求められる。

【0060】次に、あてはめ第30では、以上4つのパラメータ $d_A \sim d_B$ 、 $\theta_A \sim \theta_B$ 、 $S_{A5} \sim S_{B5}$ 、 $R_{A5} \sim R_{B5}$ と、複核変文字パターンから得られたラベル価像し(T)のラベル値とをもとに、図7乃至図8に示すプローチャートにしたがって被検査文字パターンのパターンの良否が検査される。

【0061】 関7のステップ71において、ラベリング 部28からラベル酶像し(T)を入力し、つづくステップ 72で、ラベル酶像し(T)に付与されているラベル値から被検査文字パターンのラベル領域の数を算出し、上記 面積SAS~SaSの算出と同様に各ラベル領域の面積を算 出する。

【0062】ステップ73では、このラベル領域の数を 予めわかっている標準文字バターンの文字の数と比較す る。これが等しければ(Yes)、各文字に切れなどが生 じることなく、一文字が連続する一ラベル領域で印字さ れていることになる。 10

【0063】そこで、つづくステップ74において、ステップ72で既に算出した各ラベル領域(すなわち、文字)の個積と特徴抽出部29において算出された標準文字パターンの対応する各文字の面積Sas~Sasとの差を算出し、これらの差の最大値が所定値以下であるかを比較する。この所定値は、最大値がこの値以下であれば、印字された文字(図形など)が容易に判読可能で良品として許容される程度に実験的に定められるものである。

【0064】したかって、ステップ74の比較で差が所定額以下(Yes)ならば、ステップ75に進み合格判定を行って検査を終了する。また、ステップ74の比較で差が所定額以上(No)ならば、印字切ればないもののあるラベル領域(すなわち、文字)の面積が許容される以上に小さく、正しく判論するのが困難であると判断し、ステップ76に進み不合格判定を行って検査を終了する。

【0065】また、ステップ73において、被検査文字 パターンのラベル領域の数が標準文字パターンの文字数 と異なっていれば(No)、いずれかの文字に印字切れが 生じており、複数のラベル領域で印字されている文字が あることになる。

【0066】このため、標準文字パターンの各文字の存在範囲を求めて被検査文字パターンの切れ切れになった複数のラベル領域をあてはめるなどして、標準文字パターンの各文字と被検査文字パターンの各文字を比較照合するステップ77以降の処理を実行する。ステップ77~ステップ79、及び図8のステップ80があてはめ処理、ステップ81以降が比較処理である。

【0067】ステップ77では、被検査文字パターンのラベル衝像し(T)のたとえば上2つのラベル領域の蓄積と標準文字パターンの対応する文字「A」と文字「B」の面積との差をそれぞれ算出し、これらがそれぞれ所定値以下であるかどうかを比較する。あるいは、下2つのラベル領域の面積を文字「C」と文字Dの面積と比較してもよい。

【0068】上2つのラベル領域と各文字との面積差の 少なくともどちらかが所定額以下でない(No)場合は、 被検査文字パターンの上2つのラベル領域は文字「A」 と文字「B」ではなく、いずれかの文字に印字切れが生 じていると判断されるので、ステップ76に進み不合格 判定を行って検査を終了する。

【0069】一方、ステップ77において上記画積差のいずれもか所定値以下(Yes)の場合には、上2つのラベル領域は文字「A」と文字「B」が判続可能に正しく印字されたものであると判断される。

【0070】そこで、つづくステップ78の処理において、両文字(ラベル領域)の重心座標の値(x(1),y(1))、(x(2),y(2))を、ラベル画像L(T)のラベル値から標準文字パターンの重心座標の算出と同様に算出す
50 る。

【0071】つづいてステップ79において、被検査文字パターンの両文字(ラベル領域)の重心座標の値(x(i),y(i))(x=1,2)、標準文字パターンの文字「A」及び「B」の特徴から、被検査文字パターンの他*

$$x(i) = d(i)\cos(\theta(i)+\alpha) + Xr$$

$$y(i) = d(i)\cos(\theta(i) + \alpha) + Yt$$

で表される。

【0073】ただし、i=1のときは $d(1)=d_A$ 、 θ (2) $=\theta_A$ である。また。i=2のときは $d(2)=d_B$ である。また。i=2のときは $d(2)=d_B$ であり、それぞれ既知の値である。 / 【0074】なお、(X_{T_i} Y_{T_i})は被検査文字パターン金体のパターン重心 P_1 の座標値、 α は被検査文字パターンの標準文字パターンに対する回転角であり、それぞれ未知の値である。したがって、仮にパターン重心 P_{T_i} ※

$$x(1) = dx \cos(\theta x + \alpha) + Xt$$

$$v(1) = dx \cos(\theta x + \alpha) + Y_1$$

また、文字「B」の座標値は、

$$x(2) = ds \cos(\theta s + \alpha) + Xt$$

$$y(2) = ds \cos(\theta s + \alpha) + Y_1$$

となる。

【0076】そして、上記(11)~(14)式の連立方程 式を解くことで、3つの未知数X1,Y1、及びaが求め られる

【0077】したがって、ここで求めたXr, Yr、及び α と、特徴抽出部 29において算出した標準文字パターンの他のラベル領域の距離及び角度を上記(9)及び (11)式に代入することにより、被検査文字パターンの対応するラベル領域の重心座標の値(x (i), y (i))(1=3、4、 \cdots)が求められる。

【0078】つづいて図8のステップ80の処理に進み、ステップ79において求めた被検査文字パターンの各ラベル領域の重心座標(x(i),y(i))($i=1,2,\dots$)で表される位置を中心位置として、特徴抽出部29により算出された標準文字パターンの文字「 A_1 ,

「B」、「C」、「D」の存在範囲Rss~Rosを当ては める。そして、これらの各存在範囲を被検査文字パター ンの各文字の正しい存在範囲として決定する。

【0079】つづくステップ81では、各文字の正しい存在範内の全てのラベル領域の面積の総和を、ステップ72において算出した各ラベル領域の面積に基づいてそ 40れぞれ求め、これらを各文字の面積Sat~Satとする。これらの面積は、本来は一文字を構成する切れ切れになった複数のラベル領域の面積の和であり、印字された各文字の正しい面積である。

【0080】そこで、つづくステップ82において、これら各文字の正しい面積と標準文字パターンの対応する各文字の予め算出した面積との差を算出し、これらの差の最大値が所定値以下であるかを比較する。この所定値は、前述したとおり、各文字が容易に判読可能であるかどうかを示す値である。

12

*のラベル領域の重心座標を求める。

【0.0.7.2】すなわち、前述の標準文字パターンの特徴 のうち距離をd(i)、角度を $\theta(i)$ とすると、重心磨標 の値は

※が標準文字パターンのパターン重心Ps と等しいとすれば、図9(A)に示す二重斜線部の被検査文字パターンが図中αだけ傾いていることが上式で示される。また、10 標準文字パターンに対して横方向に Xt , 縦方向に Yt 平行移動されていることが上式で示される。

【0075】したがって、(9) 式及び(10) 式に距離 dx, ds 及び角度 θx, θs を代入することで、文字 「A」の座標値は、

-(11)

(12)

(13)

(14)

【0081】たとえば、図9(B)に示すように印字切れのある文字「C」及び「D」の面積は、存在範囲Rcs及びRas内の製地部分のラベル領域の面積の和として求められ、標準文字パターンの対応する各文字の面積Scs及びSas(図9(B)参照)と比較される。

【0082】したがって、ステップ82の比較で差が所 定額以下(Yes)ならば、被検査文字パターンの各文字 (または商標などの圏形)は判読可能に印字されている と判断し、ステップ83に進み合格判定を行って検査を 終了する。また、ステップ82の比較で差が所定額以上 30 (No)ならば、判読不可能な文字等があると判断し、ステップ84に進み不合格判定を行って検査を終了する。

【0083】以上説明したとおり本実施例によれば、被検査文字パターンの各ラベル領域のうち、標準文字パターンの一文字の存在範囲に対応する各ラベル領域の存在範囲が標準文字パターンの各文字相互の相対的な位置関係に基づいて算出され、さらにこれに基づいて標準文字パターンと被検査文字パターンの比較照合が行われる。したがって、被検査文字パターンが手本の標準文字パターンに対して平行、かつ頼いてずれている場合でも自動的に検査を行うことが出来る。

【0084】また、印字不良などによって一文字の存在 範囲に複数のラベル領域が切れ切れになっている場合で も、この存在範囲内の各ラベル領域の総和を算出してこ の総和に基づいて面積が比較照合される。したがって、 印字切れのある文字パターンも自動的に検査することが 出来て、判読可能な程度の印字切れを合格とすることが できる。

【0085】ところで、各文字パターンが近い場合には 図10に示す如く、各文字の存在範囲Ris, Risが互い 50 に重なりを生じる場合がある。この場合、図8のステッ

プ81で存在範囲Rtsに含まれるラベル領域Rt.
R2、R1、R4の面積の総和が文字Lの正しい面積とされ、存在範囲Rtsに含まれるラベル領域R1、R4、R5、R6の面積の総和が文字Tの正しい面積とされる。つまり、存在範囲Rtsでは余分なラベル領域R4の面積が加算され、存在範囲Rtsでは余分なラベル領域R4の文字し、Tは不合格となり、正確な判定ができなくな

【0086】これを解決しようとするのが図11に示す他の実施例である。図11において図3と同一部分には 同一符号を付し、その説明を省略する。図11において、あてはめ部40は図7及び図8に示すプローチャートのうち、ステップ71~80までを実行し、ステップ81~84を実行せずに処理を終了する。このステップ81~84に対応する処理は図11内の文字面積統合部41及び合否判定部42で行われる。

【0087】図12は文字面積統合部41が実行する統合処理の一実施例のフローチャートを示す。ここでは図13に示す如く、各文字の存在範囲RLs,RTsが略縦方向に並んでいるものとする。この場合、図12の処理は上側の存在範囲から類に行われる。ステップ100では統合面積Sをゼロリセットし、次のステップ102で各存在範囲内の未確定のラベル領域を上側から類に1つだけ取り出し、このラベル領域の面積を統合面積Sに加算する。

【0088】ステップ104では統合面積5の値が標準 文字パターンの対応する文字の面積に許容値αを加算し た値より大きいか否かを判別し、統合面積5が小なる場合はステップ102に戻ってラベル領域の面積を統合面積5に加算する。また統合面積5が大なる場合はステップ106で統合面積5から直前のステップ102で加算されたラベル領域の面積を減算し、ステップ108ではこの直前のステップ102で加算されたラベル領域を除き統合面積5に加算された各ラベル領域を当該存在範囲のラベル領域として確定すると共に統合面積5の値を当該文字の正しい面積として処理を終了する。

【0089】このため、図13に示す存在範囲 R_{15} のラベル領域 R_{1} , R_{2} , R_{3} , R_{4} を統合面積5 に加算したとき、統合面積5 が標準文字パターンの対応する文字の面積に許容値 α を加算した値より大となり、存在範囲 R_{15} ではラベル領域 R_{1} \sim R_{3} が確定される。次の存在範囲 R_{15} の統合処理は未確定のラベル領域 R_{4} から開始され、同様にしてラベル領域 R_{4} \sim R_{8} が確定される。

【0090】図14は統合処理の他の実施例のフローチャートを示す。この処理は任意の存在範囲を選択して順次行われる。ステップ110では統合面積5をゼロリセットし、次のステップ112で選択した存在範囲内の各ラベル領域の重心夫々から文字重心までの距離を算出する。フェップ114では存在範囲中のラベル領域をトラフェップ114では存在範囲中のラベル領域をトラフェップ144では存在範囲中のラベル領域をトラフェップ144では存在範囲中のラベル領域をトラフェップ144では存在範囲中のラベル領域をトラフェップ144では存在範囲中のラベル領域をトラフェップ144では存在

14

距離が小さい顔にソートする。ステップ116ではソート順に未確定のラベル領域を1つだけ取り出し、このラベル領域の面積を統合面積5に加算する。

【0091】ステップ118では統合面積5の値が標準 文字パターンの対応する文字の面積に許容値αを加算し た値より大きいか否かを判別し、統合面積5か小なる場 合はステップ116に戻ってラベル領域の面積を統合面 積5に加算する。また統合面積5が大なる場合はステッ プ120で統合面積5から直前のステップ116で加算 されたラベル領域の面積を滅算し、ステップ122では この直前のステップ116で加算されたラベル領域を除 き統合面積5に加算された各ラベル領域を当該存在範囲 のラベル領域として確定すると共に統合面積5の値を当 該文字の正しい面積として処理を終了する。

【0092】このため、図15に示す存在範囲R15では ラベル領域R1~R4の重心G1~G2 夫々と文字重心 G1との距離が小さい額、つまりラベル領域R2.

R3 、R1 、R4 の類に各ラベル領域の面積が統合面積 Sに加算されたラベル領域R1 、R2 、R3 が存在範囲 R1sとして確定される。存在範囲R1sでは未確定のラベル領域R4 ~R6 が重心G4 ~G6 夫々と文字重心G7 との距離が小さい類、つまりR5 、R4 、R6 の期にラベル領域の面積が統合面積 Sに加算されてラベル領域R T5として確定される。

【0093】合否判定部41は図8に示すフローチャートのステップ82~84と同一の判定処理を行う。つまり、ステップ82において、各文字の正しい面積と標準文字パターンの対応する各文字の予め算出した面積との差を算出し、これらの差の最大値が所定値以下であるかを比較する。この所定値は、各文字が容易に判読可能であるかどうかを示す値である。

【0094】ステップ82の比較で差が所定値以下(Yes)ならば被検査文字パターンの各文字(または商標などの図形)は判読可能に印字されていると判読し、ステップ83に進み合格判定を行って検査を終了する。また、ステップ82の比較で差が所定値以上(No)ならば、判読不可能な文字等があると判断し、ステップ84に進み不合格判定を行って検査を終了する。

【0095】このように、各文字の存在範囲が互いに重なった場合にも、各存在範囲内でその文字を構成するラベル領域が正確に統合され、標準文字パターンと比較照合が行われるため、正確な判定を行うことができる。

【0096】なお、上記実施例ではアルファベットからなる文字列に対する検査について説明したが、検査対象の文字パターンは、漢字、仮名、数字などの文字列はもちろん、商標または図形でも構わない。

[0097]

ットし、次のステップ 1 1 2 で選択した存在範囲内の各 【発明の効果】上述の如く本発明装置は、標準位置算出 ラベル領域の重心夫々から文字重心までの距離を算出す 手設により標準文字パターンの複数の文字及び/又は図 る。ステップ 1 1 4 では存在範囲内のラベル領域を上記 50 形の各領域に関有に付与された第 1 のラベル値よりそれ

らの各領域相互の相対的な位置関係を算出し、また、存 在範囲算出手段によりこの相対的な位置関係と被検査文 字バターンの複数の文字及び/又は図形の各領域に付与 された第2のラベル値とに基づいてこれらの各額域のう ち標準文字パターンの一領域に対応する領域の存在範囲 を標準文字パターンの各領域について算出し、さらに、 ラベル値で示される領域の面積を面積算出手段により算 出するが、検査手段は、第2のラベル値に基づいて算出 された被検査文字パターンの各領域の個積と存在範囲算 出手段により算出されたそれぞれの存在範囲とから、標 10 準文字パターンの一領域に対応する被検査文字パターン の各領域の面積の総和をそれぞれ算出するとともに、こ の総和を第1のラベル値に基づいて算出された標準文字 パターンの対応する各領域の面積とそれぞれ比較照合し て被検査文字パターンのパターンの良否を検査する構成 であるため、各文字パターンがたとえば複数の文字から なる文字列であり、各文字は一つの領域からなるものと すると、被検査文字パターンの各領域のうち、標準文字。 パターンの一文字の存在範囲に対応する各領域の存在範 圏が標準文字バターンの各文字相互の相対的な位置関係 20 ローチャートである。 に基づいて算出され、さらにこれに基づいて標準文字パ ターンと被検査文字パターンの比較照合が行われる。し たがって、被検査文字パターンが手本の標準文字パター ンに対して平行、かつ傾いてずれていてどのような位 置、どのような向きにある場合でも自動的に検査を行う ことが出来る。

【0098】また、印字不良などによって一文字の存在 範囲に複数の額域が切れ切れになっている場合でも、こ の存在範囲内の各領域の総和を算出してこの総和に基づ いて面積が比較照合されるため、印字切れのある文字バ 30 6 存在範囲算出手段 ターンも自動的に検査することが出来る。

【0099】更に各文字パターンの存在範囲が重なった 場合もラベル領域を所定顧序で標準文字パターンの文字 面積と同程度となるまで加算して統合するため、存在範 囲が重なった各文字パターンを正確にかつ自動的に検査 することが出来るなどの特長がある。

【図画の簡単な説明】

【図1】本発明の原理図である。

【図2】本発明の一実施例の全体構成図である。

【図3】本発明の一実施例の具体的なブロック図であ <u>۵.</u>.

16

【図4】標準画像入力部20での画像信号入力を説明す る圏である。

【図5】拡張収縮部26での演算を説明する図である。

【図6】文字特徴輸出部26の動作を説明する図であ

【図7】あてはめ部30の処理のフローチャート(その である。

【図8】あてはめ部30の処理のフローチャート(その 2) である。

【図9】あてはめ部30の動作を説明する図である。

【図10】存在範囲の重なりを説明するための図であ

【図11】本発明の他の実施腕の具体的なプロック図で ある。

【図12】文字面稜統合部41の処理の…実施例のフロ ーチャートである。

【図13】図11の処理の動作を説明するための図であ

【図14】文字面積統合部41の処理の他の実施例のフ

【図15】図14の処理の動作を説明するための図であ

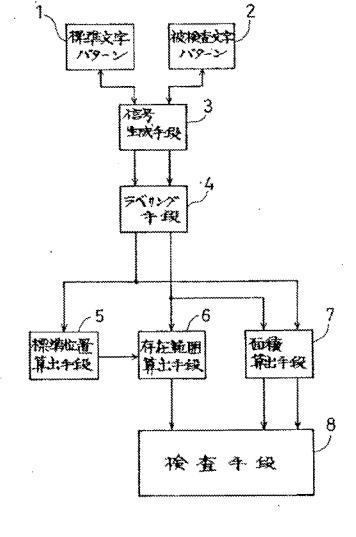
【図16】ラベリング技法を説明する図である。

【符号の説明】

- 1 標準文字パターン
- 2 被検査文字パターン
- 3 信号华成丰段
- 4 ラベリング手段
- 5 標準位置算出手段
- - 7 面積算出手段
 - 8 检查手段
 - 13 ITVカメラ
 - 14 國像入力部
 - 26 拡張収縮部 (ラベル補正手段)
 - 27,28 ラベリング部
 - 29 特徵抽出部
 - 30、40 あてはめ部
 - 4 1 文字面積統合部
- 42 合否判定部

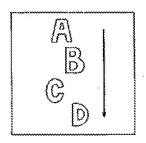
[[8]]

本発明の原理図



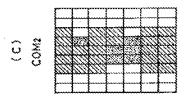
[図4]

標準更佳入力等20でが更優格等入力



[185]

磁級収縮網26 Tn 電車



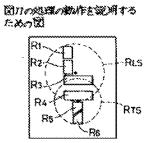




[图10]

[图13]

RIS RIS RTS



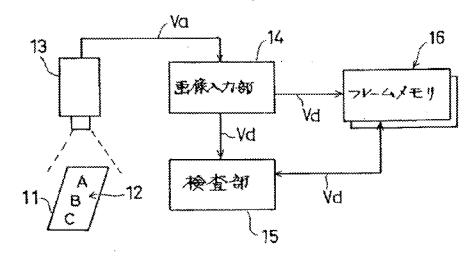
[2]

本発明の一実施例の全体構成図

[36]

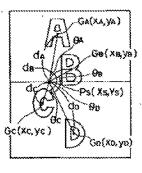
文字特徴抽出郷26の動作



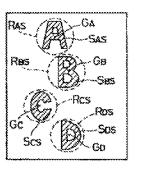


[88]

あてはめ部30のフローチャート(その2)



(B)

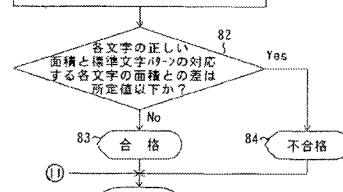


[8]15]

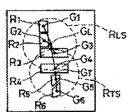
◆ 各ラベル領域の重心座標と対応する標 準文字パターンの文字の存在範囲から 各文字の正しい存在範囲を決定する

各文字の正しい存在範囲内の全てのラ ベル領域の面積の総和をそれぞれ求め これを各文字の正しい面積とする

終



国外の処理の動作を説明する ための団



~81

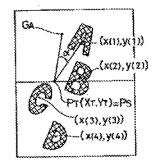
[83]

本発明の一実施例の具体的なブロック図

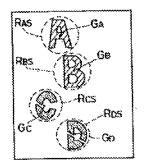
[8]

あてはめ朝30の野村

(A)

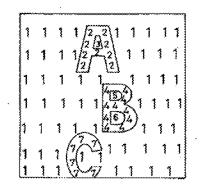


(8)



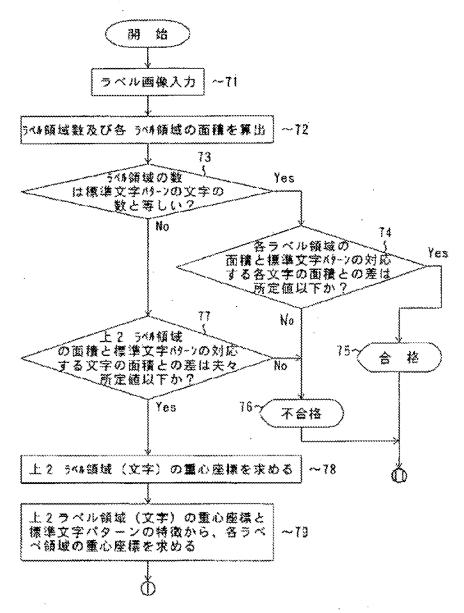
[216]

ラベリング技法

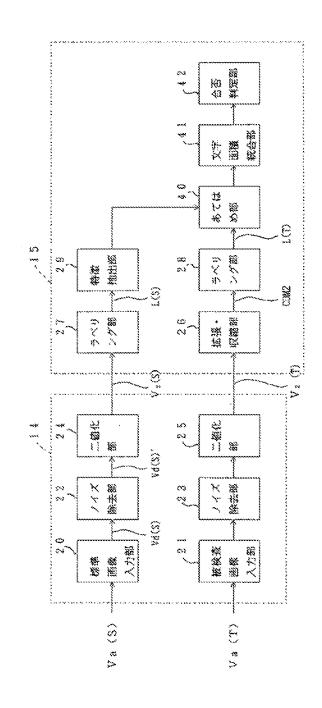


[图7]

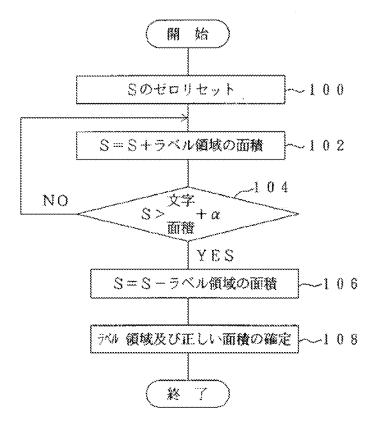
あてはめ部30のフローチャート(その1)



【図11】 本発明の他の実施例の具体的なブロック図



【図12】 文字面積統合部41の処理の一実施例のフローチャート



【図14】 文字面積統合部41の処理の他の実施例のフローチャート

